科目名科目コード		光電子デバイス 6212				英文表記		Opto-electronic Devices				2014/3/14			
14日-1												修正			
対象学科/専攻コース学年							必	·選	履修·学修	単位	立数	授業形	態	授業期間	
創造システム工学専攻・電子通信システム工学コース 専1							\. 1-	巽	学修	2 単	位	講義		前期	
科目目標	光通信や光情報処理に用いられる半導体レーザダイオード、LED、PINフォトダイオードなどの様々な光 デバイスの動作原理、構造、作製方法の基礎について理解する。発光メカニズム、電子注入現象につい ては半導体のバンド構造を用いて理解する。FET、HEMTなどのトランジスタを用いた増幅回路、ドライバ 回路、位相比較器、タイミング抽出器について理解し、光通信システムの基本構成について理解する。														
総合評価	前期・後期評価:定期試験(中間・期末)で100%評価する。 学年末評価は前期評価と後期評価の平均で行い、60%以上を合格とする。														
科目目標 達成度と JABEE目 標との対 応	科目	達成原	度目標	(対応	するJABEE教育目標)			達成度目標の評価方				法 目標割		目標割合	
	主に光通信に使用 光増幅器・変調器 応用、製造技術に 解する。(A-2)				の動作原理・ ついて基礎的	機能・ 戦を理	⇒	⇒ 基礎問題正しく理解して計算で ⇒ を定期試験で評価する。				か	30%		
	2	のイン回路、	/ターフ 信号が	ェイス _{処理回}	変換機能を利回路(ドライ/ 路) や光通信 解する。(A-4	、制御	基礎問題・応用問題を正しく理解して ⇒ 計算できるかを定期試験で評価す 30% る。				30%				
	3	入試記	式験等	で出さ	専門分野の就職・大学院 れる光電子デバイスに関 呈度を解ける。(A-4)			応用問題を正しく理解して → かを定期試験で評価する。					十算できる _{40%}		
													_		
													\dashv		
本科·専攻科 教育目標	1 2 3 4			JABEEプログラム 名			吕称					/ステム工学			
	0 0			JABEE プログラム教育			育目標			(O)	A-4				
		1		評価を	法と評価項	目おる	とび関	連目標	に対する	評価割金					
				の関連	定期試験	小テスト		て の		(1222		評価 セル		レフチェック	
評価項目					100	()	()	0	10				
基礎的理解			1	(1) 80							80				
応用力(実践・専門・融合)			3	20							20				
社会性(プレゼン・コミュニケーション・PBL)					0						0				
主体的・継続的学修意欲					0							0			
授業概 要、方針、 履修上の 注意					しながら、デ 試問題)、英								を没	深める。	
教科書・ 教材	授業	項目に	よって	、プリ	ント、パワー	ポイン	トを使	用							

週	授業	項	E	1	時間	授業内容	自学自習 (予習·復 習)内容	セルフ チェッ ク
1 光デ	バイス				2	発光素子の基礎	業内容の文献調査	
2 発光	素子1				2	LED、半導体レーザ(LD)の原理 🔻 🕏	業内容の文献調査	
3 発光	素子2 素子3 素子4 素子1				2	LED、半導体レーザ (LD) の原理 * 半導体レーザの種類 (FP、DFB)・構造・製造方法 * 半導体レーザの応用 (光通信、光情報処理) *	業内容の文献調査	
4 発光	素子3				2	半導体レーザの応用(光通信、光情報処理)	業内容の文献調査	
5 発光	素子4				2		業内容の文献調査	
6 受光	素子1				2	受光素子の基礎 としま とり とり とうしゅう とうしゅう きんしょ とり きんしょ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	業内容の文献調査	
7 受光	素子2				2	PINフォトダイオードの動作原理・構造・製造方法 💆	業内容の文献調査	
8	中	間試験	È		2	週1~7の授業で学んだ内容について試験を行う		
9 受光	素子3				2	PINフォトダイオードの応用・プリアンプ回路 B	業内容の文献調査	
10 受光	素子4 回路1				2	APDの動作原理・構造 □	業内容の文献調査	
11 受信	回路1				2	受信回路の基礎 💆	業内容の文献調査	
12 受信	回路2				2	3R(波形整形、タイミング抽出、識別再生)回路 💀	業内容の文献調査	
13 光通		- ム1			2	光ファイバの原理(損失と分散)・構造(SMF、MMF) ▼	業内容の文献調査	
14 光通	信システ	- ム2			2	光通信システムの構成(SONET、SDH)、光増幅器 💆	業内容の文献調査	
15 光通	信システ	- ム3			2	光通信システムの設計・応用、波長多重(DWDM) 埋 週9~15の授業で学んだ内容について試験を行う	業内容の文献調査	
		学型	計	『合 計	30	実時間 2	22.5	
	白学自						準的所用時間	罰(試行
	度を上げ	ずるた る	め、技	受業で	行った	課題の復習を教室外で行う(40時間)。	40時間	
	調査、誤	₹題レ7	ポート	・作成な	よどを	数室外で行う(30時間)。	30時間	1
)								

- この科目はJABEE対応科目である。関連科目:電子回路I、II(3年)、◎電磁気学(4年)、◎半導体物性工学(専攻科1年)である。